

swissbit®

Industrial Memory Solutions SEMINAR



Termin: 28. September 2010
Zeit: 08:30 – ca. 17:00 Uhr (Open End)
Ort: GLYN GmbH & CO. KG, Am Wörtzgarten 8,
 65510 Idstein

Agenda

08:30 h **Begrüßung & Kurzvorstellung Glyn & Swissbit**

08:45 h

- Vorstellung der GLYN Evaluation Tools
- Evaluationboard für SD-Speicherkarten
- Xmore® software Produkte
- GLYN Testverfahren für Speicherprodukte
- Wareneingangstest nach QS

10:00 h **Kaffeepause**

10:15 h **Flash - Teil 1**

- Wieso ist eine Zustandsüberwachung im Betrieb von NAND Flash Produkten sinnvoll?
 - > MLC vs SLC - Data Retention, Endurance, Trend
 - > Wichtige Triggerpunkte und Grenzwerte
 - > Überwachung mit Hilfe der S.M.A.R.T. Schnittstelle-SBLTM

12:00 h **Mittagessen**

13:00 h **Flash - Teil 2-4**

- Vorstellung C-320 32GByte CFC
- Vorstellung F-100 CFast
- Vorstellung X-200 2.5" sATA SSD

13:30 h **DRAM - Teil 1**

- Testprozess Memory Module
 - > Vorstellung Testkonzept
 - > Warum ist ein 100%-iger Test auf der Applikation unerlässlich?
 - > Testsoftware: Swissbit Memtest

15:00 h **Kaffeepause**

15:30 h **DRAM - Teil 2-3**

- Vorstellung DDR3 SO-DIMM mit ECC - Eigenschaften & Einsatzbereiche
- Vorstellung DDR2 SO-RDIMM - Eigenschaften & Einsatzbereiche

16:45 h **Fragen und sonstiges**

Seminarsprache: Deutsch

Schutzgebühr: EUR 35,00 -> inkl. MwSt. Dokumentation auf USB-Stick, Getränke und Lunch.

Anmeldung: ☎ FAX an: +49-6126-590134 oder per ✉ Email: academy@glyn.de

swissbit®

Industrial Memory Solutions SEMINAR



Anmeldung

Ja, ich möchte am **swissbit Industrial Memory Solutions Seminar** am 28.09.2010 in Idstein teilnehmen

Vorname / Name: _____

Firma / Abteilung: _____

Strasse, Hausnummer: _____

PLZ / Ort: _____

Tel. / Fax: _____

Email: _____

Ort, Datum und Unterschrift: _____